

ICS 31. 080. 00; 31. 180
Leden 1997

ČESKÁ NORMA

Polovodičové součástky - Integrované obvody -

Část 3: Analogové integrované obvody -

Oddíl první: Vzorová předmětová specifikace

pro monolitické integrované operační zesilovače

ČSN

IEC 748-3-1

QC 790202

35 8798

Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 3: Analogue integrated circuits. Section one - Blank detail specification for monolithic integrated operational amplifiers

Dispositifs à semiconducteurs. Circuits intégrés. Troisième partie: Circuits intégrés analogiques. Section un - Spécification particulière cadre pour les amplificateurs opérationnels intégrés monolithiques

Halbleiterbauelemente. Integrierte Schaltkreise. Teil 3: Analoge integrierte Schaltkreise. Abteil 1 - Vordruck für monolithische integrierte Operationsverstärker

Tato norma je identická s IEC 748-3-1: 1991. This standard is identical with IEC 748-3-1: 1991.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 68-2-17: 1987 nahrazena IEC 68-2-17: 1994 zavedena v ČSN EN 60068-2-17 Zkoušení vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky - Zkouška Q: Hermetičnost (idt IEC 68-2-17: 1994) (34 5791)

IEC 747-1: 1983 zavedena v ČSN 35 8797 IEC 747-1 Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 1: Všeobecná ustanovení

IEC 747-10: 1991 zavedena v ČSN IEC 747-10 Polovodičové součástky. Část 10: Kmenová specifikace pro diskrétní součástky a integrované obvody (34 8797)

IEC 748-1: 1984 nahrazena IEC 748-1: 1990 zavedena v ČSN IEC 748-1 Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 1: Všeobecná ustanovení (35 8798)

IEC 748-3: 1986 zavedena v ČSN IEC 748-3 Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody (35 8798)

IEC 748-11: 1990 zavedena v ČSN IEC 748-11 Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 11: Dílčí norma pro polovodičové integrované obvody kromě hybridních obvodů (35 8798)

IEC 749: 1984 zavedena v ČSN IEC 749 Polovodičové součástky. Mechanické a klimatické zkoušky (35

8799)

IEC QC 001002: 1986 Jednací řád Systému IEC pro stanovení jakosti součástek pro elektroniku (IECQ)

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 748-3-1: 1991 Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 3: Analogue integrated circuits. Section one Blank detail specification for monolithic integrated operational amplifiers (Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody. Oddíl první - Vzorová předmětová specifikace pro monolitické integrované operační zesilovače)

BS QC 790202: 1991 Specification for harmonized system of quality assessment for electronic components. Semiconductor devices. Integrated circuits. Blank detail specification. Monolithic integrated operational amplifiers (Specifikace pro harmonizovaný systém stanovení jakosti součástek pro elektroniku. Polovodičové součástky. Integrované obvody. Vzorová předmětová specifikace. Monolitické integrované operační zesilovače)

© Český normalizační institut, 1996

20516